S	earch No	ites

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
09/964,537	SHIN, YEONG JONG
Examiner	Art Unit
Soon D. Hyun	2663

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
370	331 335 336	6-10-d	5
455	342 347 436		
	448	1	
	:		
		:	

INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
			,	
	•			

SEAI (INCLUDING S	RCH NOT SEARCH		
		DATE	EXMR
EAST		6-10-05	8
	•		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
			-
•			
	· ·		